

試験方法名称 「回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局の無線設備の特性試験方法」

略称 ヘリサット携帯移動地球局の無線設備の特性試験方法

「証明規則第2条第1項第30号の3に掲げる無線設備（設備規則第49条の24の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備）」

一 一般事項

1 試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5～35℃の範囲、常湿45～85%（相対湿度）の範囲内とする。

(2) 認証における特性試験の場合

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験及び振動試験を行う。

詳細は各試験項目を参照

2 電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

(2) 認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。但し次の場合を除く。

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける受験機器の無線部（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合。この場合は定格電圧のみで試験を行う。

イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内ではか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3 試験周波数と試験項目

(1) 受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。

(2) 受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を実施する。

4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。

5 測定器の精度と校正等

(1) 測定器は校正されたものを使用する必要がある。

(2) 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。

6 本試験方法の適用対象

(1) 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。

(2) 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。

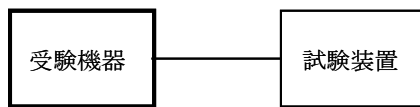
- ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能
- イ 連続送信状態、又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能
- ウ 試験しようとする周波数を設定して送信する機能
- エ 試験用の変調設定ができる機能及び変調停止できる機能を有することが望ましい
- オ 標準符号化試験信号（ITU-T勧告O. 150による9段PN符号または15段PN符号）等による変調

7 その他

本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。

二 振動試験

1 測定系統図



2 受験機器の状態

- (1) 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

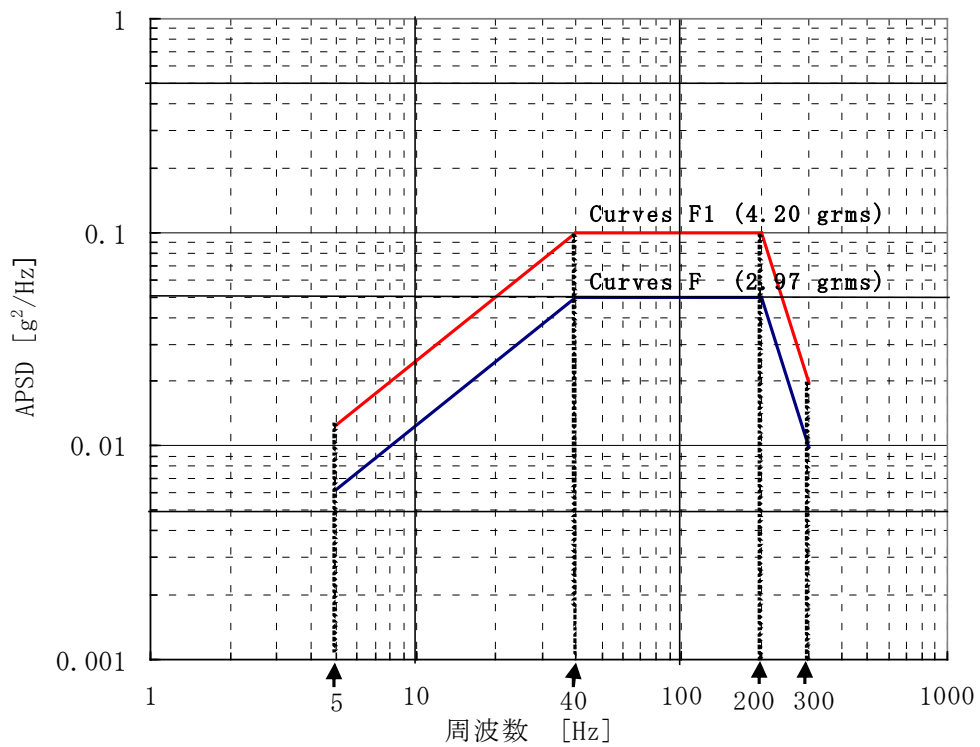
3 測定操作手順

- (1) 受験機器を通常の装着状態と等しくするための取付治具等により、振動試験機の振動板に固定する。
- (2) 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、ア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。
 - ア 全振幅 3 mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分 500 回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）
 - （注）最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数（ただし毎分 300 回以下）とする。
 - イ 全振幅 1 mm、振動数毎分 500 回から 1800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回→毎分 1800 回→毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）
- (3) 振動試験は上記（2）に関わらず、次の条件でも良い。
 - ア 別図 1 に示す Curves F の条件で 30 分間の振動を加える。
 - イ 別図 1 に示す Curves F1 の条件で 180 分間の振動を加える。
- (4) 上記（2）の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
 - ただし（3）の条件で振動試験を行った場合は、（3）ア及びイの条件で振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
- (5) 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

4 その他の条件

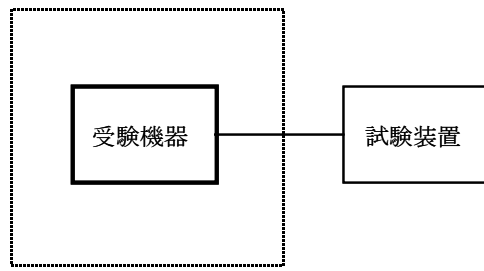
- (1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。

別図1 RTCA/DO-160E 振動試験条件(抜粋)



三 温湿度試験

1 測定系統図



温湿度試験槽 (恒温槽)

2 受験機器の状態

- (1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

(1) 低温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
- エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(2) 高温試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ常湿に設定する。
- イ この状態で1時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
- エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。

(3) 湿度試験

- ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。
- イ この状態で4時間放置する。
- ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧を加えて受験機器を動作させる。
- エ 「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて受験機器の周波数を測定

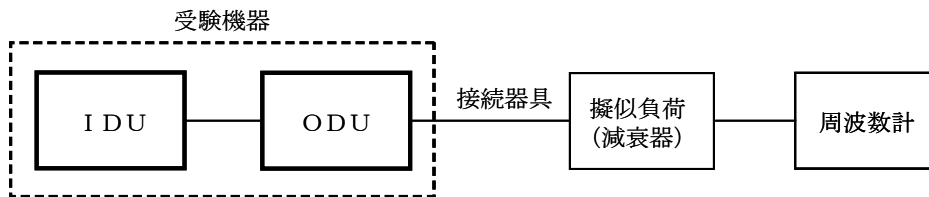
する。

4 その他の条件

- (1) 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 常温（5℃～35℃）、常湿（45%～85%（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。
- (3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。
- (4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3（1）から（3）の範囲に該当しないものは温湿度試験を省略できる。
- (5) 一筐体に収められていない無線装置（屋外設置部と屋内設置部に分離される等）であって、かつそれぞれの装置の温湿度性能が異なる場合（周波数の偏差の測定に必要な場合に限る。）は、それぞれの装置について個別に温湿度試験を実施するものとする。

四 周波数の偏差

1 測定系統図



接続器具は、送受信分波器、各種導波管変換器等である。

2 測定器の条件等

- (1) 周波数計には、一般にカウンタ又はスペクトル分析器を使用する。
- (2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

3 受験機器の状態

- (1) 指定のチャンネルに設定して、送信する。
- (2) 変調は、無変調を原則とするが、それができない場合は通常の使用状態とする。
- (3) 連続（バースト又はパケットでなく）送信モードとする。

4 測定操作手順

受験機器の周波数を測定する。

5 結果の表示

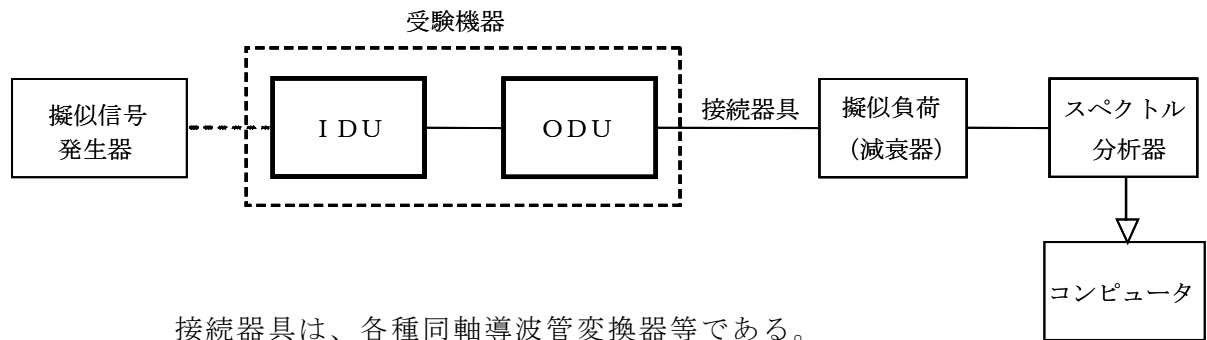
結果は、測定値をGHz単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率（ 10^{-6} ）の単位で（+）または（-）の符号を付けて表示する。

6 その他の条件

IDUは室内ユニット、ODUは屋外ユニットの略である。

五 占有周波数帯幅

1 測定系統図



接続器具は、各種同軸導波管変換器等である。

2 測定器の条件等

(1) 使用する擬似信号発生器は規定伝送速度に対応した標準符号化試験信号を発生する信号源とする。ただし、内蔵の擬似信号発生器がある場合は、これを使用することができる。

(2) スペクトル分析器の設定を次のように行う。

中心周波数	使用帯域の中心周波数
掃引周波数幅	許容値の約2～3.5倍
分解能帯域幅	許容値の3%以下
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	10 dB/Div
掃引時間	測定精度が保証される最小時間 (バースト波の場合、1サンプル当たり1バーストが入ること)
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	連続掃引
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

(3) スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3 受験機器の状態

(1) 指定のチャンネルに設定して送信する。

(2) 変調は、擬似信号発生器又は受験機器内蔵の信号源によって規定の変調を行う。
なお、伝送速度が最大となる変調状態とする。

(3) 占有周波数帯幅が最大となるようなバースト送信状態（注1）とする。

注1：送信バースト長を可変する場合は送信バースト時間が最も短い時間に設定する。

4 測定操作手順

(1) スペクトル分析器の設定を2(2)とする。

(2) 表示に変化が認められなくなるまで掃引を繰り返した後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(3) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。

(4) 全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。

(5) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%になる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」として記憶する。

(6) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の0.5%になる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」として記憶する。

5 結果の表示

占有周波数帯幅は、「上限周波数」－「下限周波数」として求め、MHzの単位で表示するとともに、技術基準の計算式で求めた許容値も併記する。

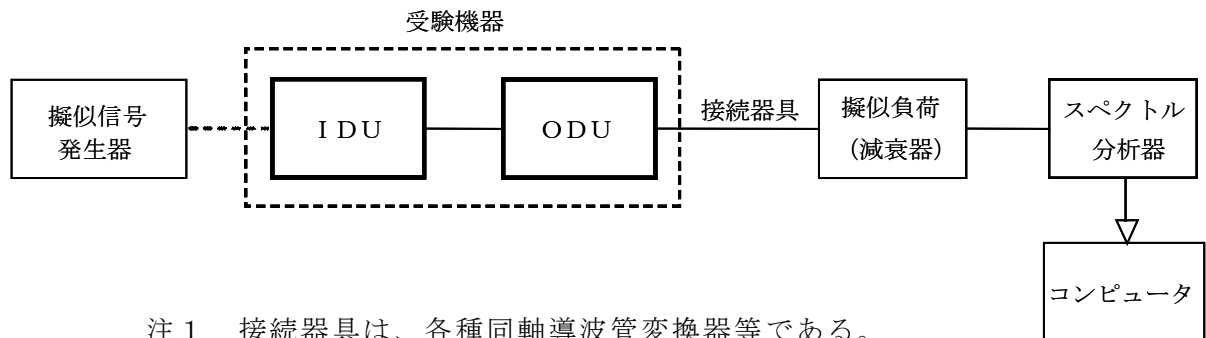
6 その他の条件

占有周波数帯幅の技術基準（電波法関係審査基準）では、「変調方式の種別ごとに、次式により求める値以下であること。ただし、これにより難しい場合は、この限りではない。」と規定されている。

技術基準に明記されていない変調方式を用いる場合は、占有周波数帯幅の妥当な計算結果等を明記した資料を提出すること。

六 スプリアス発射又は不要発射の強度

1 測定系統図



注1 接続器具は、各種同軸導波管変換器等である。

注2 コンピュータは、振幅の平均値を求める場合に使用する。

2 測定器の条件等

(1) 擬似負荷（減衰器）の周波数特性は、30GHz以上のものが適当である。

スプリアス領域における不要発射の強度

(2) スプリアス領域における不要発射探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注3)
分解能帯域幅	10kHz(注4)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間(注5)
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	連続掃引(波形の変動がなくなるまで)
検波モード	ポジティブピーク

表示モード マックスホールド

注3 不要発射の探索は、30MHz（ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波数の0.7倍）から搬送波周波数の2倍以上までの周波数とする。ただし、必要周波数帯幅（注6）が300kHz未満の場合 搬送波周波数±750kHz、必要周波数帯幅が300kHz以上250MHz以下の場合 搬送波周波数±（2.5×必要周波数帯幅）、必要周波数帯幅が250MHz超えの場合 搬送波周波数±（1.5×必要周波数帯幅+250MHz）の範囲を除く。

注4 掃引時間を短縮するため、分解能帯域幅を30kHz又は100kHzとしてもよい。

注5 バースト波の場合、掃引時間短縮のため「（掃引周波数幅（MHz）÷分解能帯域幅（MHz））×バースト周期（s）」で求まる時間以上であれば掃引時間として設定してもよい。

(3) スプリアス領域における不要発射振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数	不要発射周波数（探索された周波数）
掃引周波数幅	0Hz
分解能帯域幅	3kHz（注6）
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注6 分解能帯域幅を4kHzに設定できる場合は、4kHzとする。

帯域外領域における不要発射の強度

(4) 帯域外領域における不要発射探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	（注7）
分解能帯域幅	3kHz（注8）
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上
掃引モード	連続掃引（波形の変動がなくなるまで）
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

注7 必要周波数帯幅内の最大点及び不要発射の探索は、必要周波数帯幅が300kHz未満の場合 搬送波周波数±750kHz、必要周波数帯幅が300kHz以上250MHz以下の場合 搬送波周波数±（2.5×必要周波数帯幅）、必要周波数帯幅が250MHz超えの場合 搬送波周波数±（1.5×必要周波数帯幅+250MHz）の範囲とする。

注8 分解能帯域幅を4kHzに設定できる場合は、4kHzとする。

(5) 帯域外領域における不要発射振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにす

る。

中心周波数	必要周波数帯幅内最大点及び不要発射周波数 (探索された周波数)
掃引周波数幅	0 Hz
分解能帯域幅	3 kHz (注9)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
Y軸スケール	10 dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

注9 分解能帯域幅を4 kHzに設定できる場合は、4 kHzとする。

3 受験機器の状態

- (1) 指定のチャンネルに設定して、連続送信モードで送信する。
- (2) 変調は、擬似信号発生器又は受験機器内蔵の信号源によって規定の変調を行う。
なお、伝送速度が最大となる変調状態とする。

4 測定操作手順

スプリアス領域における不要発射の強度

- (1) スペクトル分析器の設定を2 (2)として、掃引し不要発射を探索する。
- (2) 掃引時間を短縮するため、分解能帯域幅を100 kHzとし探索した値が許容値を満足する場合は、求めた振幅値を測定値としても良い。許容値を超えた場合は、許容値を超えた周波数を中心として、分解能帯域幅を30 kHz、10 kHzと狭くして測定する。
- (3) 探索した不要発射の振幅値が許容値を満足する場合は2 (3)の測定は行わず、求めた振幅値を測定値とする。
- (4) 探索した不要発射の振幅値が、許容値を超えた場合、スペクトル分析器の周波数の精度を高めるため、掃引周波数幅を100 MHz、10 MHz及び1 MHzと順次狭くして、その不要発射周波数を正確に求める。次に、スペクトル分析器の設定を上記2 (3)とし、不要発射の振幅の平均値を求める。
- (5) 不要発射が3 kHzより広帯域の場合は(4)で求めた値に1.25 dB加算する。不要発射帯域が3 kHz以下の場合及び2 (3)で分解能帯域幅を4 kHzとした場合は(4)で求めた値を測定値とする。

帯域外領域における不要発射の強度

- (6) スペクトル分析器の設定を2 (4)として、掃引し必要周波数帯幅内の最大点及び不要発射を探索する。
- (7) 探索した不要発射の振幅値が許容値より1.2 dB以上低い値を満足する場合は2 (5)の測定は行わず、求めた振幅値と必要周波数帯幅内の最大点との比を用い測定値とする。
- (8) 探索した不要発射の振幅値が、許容値より1.2 dB以上低い値を超えた場合、スペクトル分析器の設定を上記2 (5)とし、(6)で求めた必要周波数帯幅内の最大点の値を測定する。次に許容値を超えた周波数において、不要発射の振幅の平均値を求め、ここで求めた必要周波数帯幅内の最大点の値との比を用い測定値とする。

5 結果の表示

スプリアス領域における不要発射の強度

- (1) 減衰比で表示する場合は、不要発射電力の最大の1波を、搬送波振幅（スペクトル分析器で測定した基本周波数の平均電力）に対する不要発射振幅の比を用いて、dB単位で周波数とともに表示する。
- (2) 電力で表示する場合は、不要発射電力の最大の1波を、予め測定した空中線電力測定値（基本周波数の平均電力）に上記の減衰比を用いて算出し、 μW 単位で周波数と共に表示する。

帯域外領域における不要発射の強度

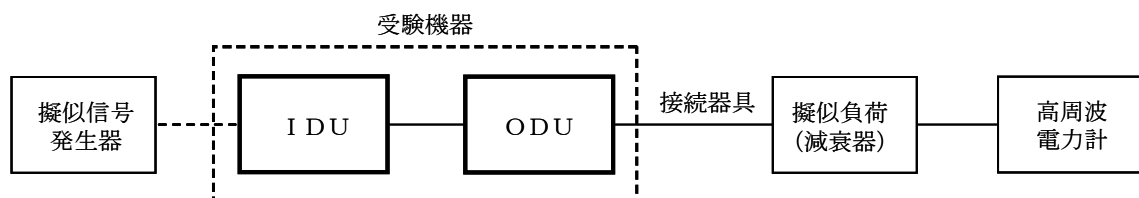
- (3) 4で求めた不要発射電力の内、許容値に対しマージンが最も少ない1波を、必要周波数帯幅における4kHz当たりの最大電力密度に対する不要発射振幅の比として、dB単位で周波数とともに表示する。
なお、分解能帯域幅を4kHz以外として測定した場合は、分解能帯域幅の値も表示する。

6 その他の条件

- (1) 不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の0.7倍から測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の0.7倍を超える周波数であっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。
- (2) 第2高調波によるスプリアスの測定時においてダイナミックレンジが不足する場合、スペクトル分析器の入力端に導波管の低域遮断特性を利用したハイパスフィルタ回路を形成し、基本波入力を抑圧することも考えられる。
- (3) 必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の技術基準の値とする。
- (4) 不要発射の探索において精度を高めて測定する場合には、2(2)、(4)の掃引周波数幅を（データ点数×分解能帯域幅）に分割して設定することができる。
- (5) 5(3)において、不要発射電力の内、許容値に対しマージンが最も少ない1波を、必要周波数帯幅における4kHz当たりの最大電力密度に対する不要発射振幅の比として、dB単位で表示するとしているが、技術基準の許容値が曲線で規定される帯域においては、許容値に対し最も余裕のない1波を表示する。

七 空中線電力の偏差

1 測定系統図



接続器具は、分波器、各種導波管変換器等である。

2 測定器の条件等

- (1) 高周波電力計の型式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。
- (2) 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力を与える値とする。

3 受験機器の状態

- (1) 試験周波数に設定する。
- (2) 変調は、通常の使用状態とする。(標準符号化試験信号等を用いて変調する。)
- (3) 連続送信モードに設定して送信する。

4 測定操作手順

- (1) 高周波電力計の零調を行う。
- (2) 高周波電力計で測定する。連続波の場合は平均電力とし、バースト波にあつてはバースト内平均電力を測定する。バースト波の場合の測定手順は以下の通りとする。
- (3) バースト波電力 (P_B) をバースト繰り返し周期よりも十分大きい時定数の高周波電力計で測定する。
- (4) バースト内平均電力 (P) を次式によって算出する。

$$P = P_B \times (T / B)$$

ここで、 T = バースト繰り返し周期

B = バースト長

5 結果の表示

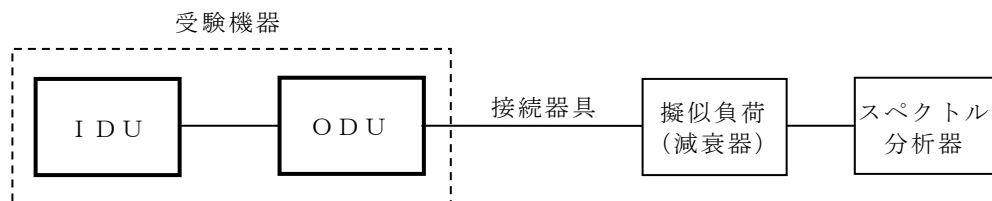
結果は、空中線電力の絶対値を W 単位で、定格 (工事設計書に記載される) 空中線電力に対する偏差を (%) 単位で (+) 又は (-) の符号をつけて表示する。

6 その他の条件

測定系統は、同軸導波管変換器でなく方向性結合器による方式でも良い。

八 副次的に発する電波等の限度

1 測定系統図



2 測定器の条件等

- (1) 測定対象が低レベルであるため、擬似負荷 (減衰器) の減衰量は 20 dB 程度以下にする。
- (2) 副次的に発する電波の探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

掃引周波数幅	(注1)	
分解能帯域幅	周波数が 1 GHz 未満のとき	100 kHz
	周波数が 1 GHz 以上のとき	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度	
Y 軸スケール	10 dB/Div	
掃引時間	測定精度が保証される最小時間	
データ点数	400 点以上	
掃引モード	単掃引	
検波モード	ポジティブピーク	

注1 副次的に発する電波の探索は、30 MHz (ただし、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍) から搬送波周波数の 2 倍以上までの周波数とする。

(3) 副次的に発する電波の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数	探索された周波数
掃引周波数	0 Hz
分解能帯域幅	周波数が 1 GHz 未満のとき 1 0 0 kHz 周波数が 1 GHz 以上のとき 1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	1 0 dB/Div
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	4 0 0 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

3 受験機器の状態

- (1) 指定のチャンネルに設定する。
- (2) 送信を停止し、連続受信状態とする。

4 測定操作手順

- (1) スペクトル分析器の設定を 2 (2) とし、副次発射の振幅の最大値を探索する。
- (2) 探索した結果が許容値の $1/10$ 以下の場合、探索値を測定値とする。
- (3) 探索した結果が許容値の $1/10$ を超えた場合、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、周波数掃引幅を 1 0 MHz 及び 1 MHz のように分解能帯域幅の 1 0 倍程度まで狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を上記 2 (3) とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。

5 結果の表示

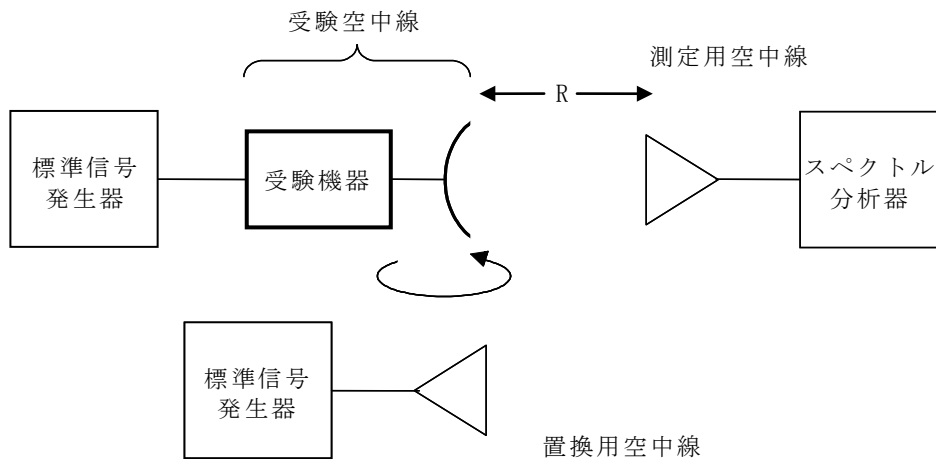
- (1) 許容値の $1/10$ 以下の場合には最大の 1 波を周波数とともに nW 又は pW 単位で表示する。
- (2) 許容値の $1/10$ を超える場合はすべての測定値を周波数とともに nW 単位で表示し、かつ電力の合計値を nW 単位で表示する。

6 その他の条件

- (1) 副次的に発する電波の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の 0.7 倍から測定することとしている。しかしながら、カットオフ周波数の 0.7 倍を超える周波数であっても導波管が十分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。
- (2) スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用することができる。

九 総合動作試験（軸外輻射電力）

1 測定系統図（空中線の各角度における絶対利得の測定）



2 測定器の条件等

- (1) 受験空中線と試験用矩形ホーンを距離 $R \geq 2D^2/\lambda$ (D : 受験空中線の開口径、 λ : 波長) に配置し、両空中線の主ビーム軸が一致するように正対させる。
- (2) 置換用空中線は空中線の絶対利得が較正されたものを用いる。
- (3) 受験機器を回転台上に設置する。
- (4) 試験用信号は無変調とする。
- (5) スペクトル分析器の設定条件は次のとおり。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数	0 Hz
分解能帯域幅	10 kHz 程度
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	なるべく 10 dB/Div
掃引モード	連続掃引
検波モード	ポジティブピーク

3 受験機器の状態

- (1) 受験空中線を分離して標準信号発生器に接続できる状態とする。
- (2) 偏波面は、受験用機器の使用状態と同様にする。
- (3) 受験機器空中線が円偏波で、測定用空中線及び置換用空中線として直線偏波の空中線を用いる場合は、4 (1) キ の補正を行うこと。

4 測定操作手順

(1) 空中線絶対利得の測定

ア 回転台に受験空中線（標準信号発生器に接続）を設置して測定用空中線（スペクトル分析器に接続）の高さと方向を対向させ、主輻射方向0度におけるスペクトル分析器の受信電力が最大となるように、受験空中線及び測定用空中線の高さと方向を微調整する。

イ スペクトル分析器の受信レベルが無信号時のノイズレベルに対して十分高い値となるように標準信号発生器の出力レベルを調整して、回転台の角度が0度方向のときのスペクトル分析器の受信レベルを測定する。

ウ (+) 方向に回転台を回転させ、10度までは1度以下のステップでスペクトル分析器の受信レベルを測定する。10度から180度までは、20度以下のステップでスペクトル分析器の受信レベルを測定する。(測定値は、回転台が0度方向のときの受信レベルとの相対値で良い。

エ (-) 方向においてもウの手順と同様にスペクトル分析器の受信レベルを測定する。

オ 標準信号発生器に接続された受験空中線を置換用空中線に置き換え、測定用空中線の高さや方向を対向させ、主輻射方向0度におけるスペクトル分析器の受信レベルが最大となるように、置換用空中線及び測定用空中線の高さや方向を微調整する。

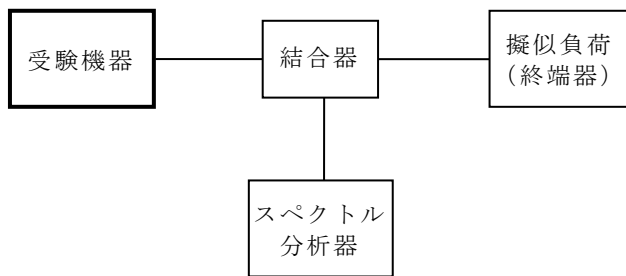
カ 標準信号発生器の出力をイと同レベルとして、スペクトル分析器の受信レベルを測定して、その受信レベルの差から主輻射方向0度における受験空中線の絶対利得を求める。

キ 受験機器空中線が円偏波で、測定用空中線及び置換用空中線として直線偏波の空中線を用いた場合は、カで求めた絶対利得の値に3dB加算する。

ク カの結果からウ及びエで測定を行った回転台の各角度に対する受験空中線の絶対利得($G_a(\theta)$) dBiを求める。

(2) 最大電力密度の測定

ア 測定系統図



イ 測定器の条件等

(ア) 送信機出力端からスペクトル分析器までの伝送損失(使用周波数における)を求めておく。

(イ) スペクトル分析器の設定条件は次のとおりとする。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	主要スペクトルを含む範囲
分解能帯域幅	40 kHz に最も近い値
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール	なるべく5 dB/Div 以下
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

(ウ) 最大電力密度測定時のスペクトル分析器の設定条件は次のとおりとする。

中心周波数	探索された最大電力密度の周波数
掃引周波数幅	0 Hz

分解能帯域幅	40 kHz に最も近い値
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
Y 軸スケール	なるべく 5 dB/Div 以下
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間	測定精度が保証される最小時間
データ点数	400 点以上
掃引モード	単掃引
検波モード	サンプル

ウ 受験機器の状態

(ア) 試験周波数（中央のチャンネル）に設定する。

(イ) 変調は、通常の使用状態とする。

（標準符号化試験信号等を用いて変調する。）

(ウ) 連続送信モードに設定して送信する。

エ 測定操作手順

(ア) スペクトル分析器の設定をイ（イ）として、最大電力密度の周波数を探索する。

(イ) スペクトル分析器の設定をイ（ウ）（スペクトル分析器の中心周波数の設定は、（ア）で探索された最大電力密度の周波数とする。）として、最大電力密度の測定をする。

(ウ) スペクトル分析器の分解能帯域幅が 40 kHz 以外の場合は、オに示す方法を用いて（イ）の最大電力密度の測定値を 40 kHz 当たりの電力に換算する。

オ 測定値の補正

分解能帯域幅が 40 kHz（－3 dB 帯域幅）以外の場合は次の方法で 40 kHz 当たりの電力に換算する。受験機器の通常の使用状態で変調をした電波を送出し、分解能帯域幅を 40 kHz の前後に数点変化し帯域幅対電力の変化曲線を求め、これから 40 kHz 相当の補正係数を得て、最大電力密度を算出する。この補正係数は、一般に帯域幅に正比例するとされているが、実際は変調信号の性質によって変化するので、補正は実測値による方法とする。

5 軸外輻射電力の算出

上で求めた 40 kHz 帯域幅当たりの最大電力密度（ P_d ）dBW と空中線の回転台の各角度に対する受験空中線の絶対利得（ $G_a(\theta)$ ）dBi から、軸外輻射電力（ P_{off} ）dBW を次式で算出する。

$$P_{off} = P_d + G_a(\theta) \quad (\text{dBW})$$

6 結果の表示

測定結果は表にするか又は技術基準のマスクを入れた図表とするとともに、良、否で表示する。

7 その他の条件

(1) 測定は、連続送信モードで、中央のチャンネルで行う。

(2) 受信レベルの測定においてダイナミックレンジが不足する場合は、専用受信機等を用いて測定を行っても良い。

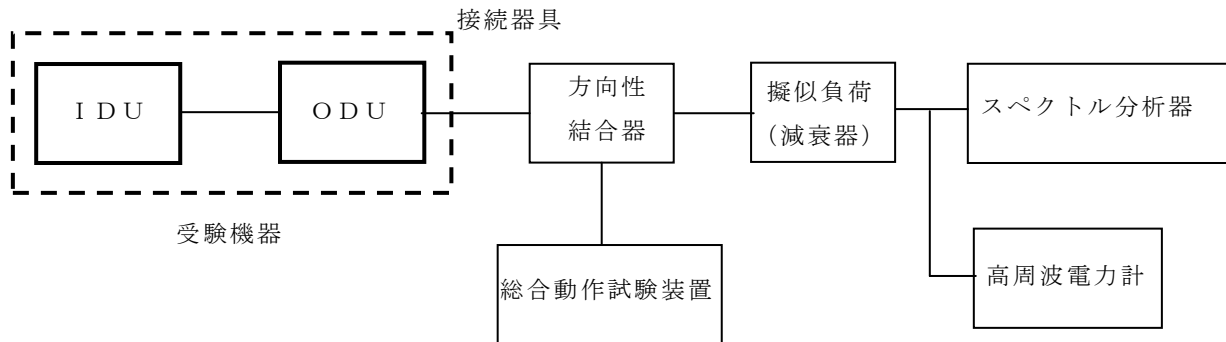
(3) 受験空中線の指向特性の測定（受験空中線の各角度における絶対利得の測定）を行う場合、例えば擬似的地板の設置等の影響を考慮する必要がある。

(4) 測定が不可能な場合には、登録証明機関及び登録点検事業者又は、これら以外の者

が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。

十 総合動作試験（監視・制御機能等）

1 測定系統図



2 測定器の条件等

- (1) 総合動作試験装置は、制御携帯基地地球局相当の機能を模擬する制御機能を持ち、受験機器の制御機能を試験する装置である。
- (2) 受験機器の空中線電力を測定するため、予め方向性結合器及び擬似負荷等の減衰量（挿入損失）を測定し、測定系の較正を行う必要がある。

3 受験機器の状態

受験機器は通常使用状態（制御携帯基地地球局の制御信号によって制御されている状態）に設定する。

4 測定操作手順

- (1) 受験機器を連続受信可能状態とする。
- (2) 総合動作試験装置より制御信号を送出するまでは、受験機器が送信動作をしないことを、スペクトル分析器等を用いて確認する。
- (3) 総合動作試験装置より制御信号（受験機器に使用する周波数及び電力の値に設定する。）を送出する。
- (4) (3) で設定した周波数及び輻射する電力の値に対して、設定値通り受験機器が送信動作をしていることを、スペクトル分析器及び高周波電力計を用いて確認する。
- (5) 総合動作試験装置の制御信号を含む電波を停止して、受験機器が自動的に電波の発射を停止することをスペクトル分析器等を用いて確認する。
- (6) 再び総合動作試験装置より制御信号（(3) で設定した周波数及び電力の値と異なる値に設定する。）を送出する。
- (7) (6) で設定した周波数及び輻射する電力の値に対して、設定値通り受験機器が送信動作をしていることを、スペクトル分析器及び高周波電力計を用いて確認する。
- (8) 受験機器を擬似故障状態（例えば受験機器の回路の一部の接続を外す等）とし、受験機器が自動的に電波の発射を停止することをスペクトル分析器等を用いて確認する。また、障害発生を検出する機能の動作を確認する。

5 結果の表示

結果は良又は否で表示する。

6 その他の条件

- (1) 総合動作試験装置が準備できない場合には、登録証明機関及び登録点検事業者又は、これら以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもでき

る。

(2) 受験機器を擬似故障状態とできない場合は、書面にて当該機能の確認を行う。

(3) 総合動作試験に定められている他の試験項目（自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能 及び 自機の機体に電波を輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能）は、書面にて確認を行う。